

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТРОЛОГИИ

- С. А. Кононогов, В. Н. Мельников, В. В. Хрущев.** Вариации констант расширенной стандартной модели. Ч. I. Определение констант и оценки величин их возможных вариаций 3

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТРОЛОГИИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

- В. В. Швыдун.** Вероятностно-статистический подход при оценке влияния точности исходных данных на результаты определения показателей достоверности 8
- Б. В. Скворцов, И. Ю. Жиганов.** Способ совокупно-косвенных измерений показателей качества объектов 13
- А. И. Желонкин.** Динамические процессы в молекулярно-электронном преобразователе с конвективным переносом заряда 16

НАНОМЕТРОЛОГИЯ

- М. А. Данилова, В. Б. Митюхляев, Ю. А. Новиков, Ю. В. Озерин, А. В. Раков, П. А. Тодуа.** Тест-объект с шириной линии менее 10 нм для растровой электронной микроскопии 20

ЛИНЕЙНЫЕ И УГОЛОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

- Д. Г. Митрофанов, А. Г. Прохоркин, С. И. Нефедов.** Измерение габаритов летательных аппаратов в условиях турбулентности на основе инверсного синтезирования апертуры 24
- А. М. Прохоренков, И. В. Сабуров, А. С. Совлуков, В. И. Терешин.** Определение уровня вещества в технологической емкости при высокой температуре 29

ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

- Н. Г. Власов, А. Е. Штанько.** Цифровая пространственная фурье-спектроскопия 31
- А. А. Ковалев, А. А. Либерман, С. А. Москалюк, С. В. Серегин.** Измерение коэффициента пропускания лазерного излучения атмосферой на длинной трассе 33
- А. И. Мицанич.** Ноевые оптометры для проверки остроты зрения 37

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

- В. М. Шахларонов, А. Г. Пархомов, О. В. Карагиоз.** Спектральный анализ напряжения солнечных батарей малого космического аппарата «Университетский» 39
- М. Д. Скубилин, А. В. Письменов, Б. Г. Спиридонов.** Об автоматической защите многофазной нагрузки 42

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

- В. А. Тищенко, В. И. Токатлы, В. И. Лукьянов.** Основные положения общей теории генераторных и измерительных антенн радиочастотного диапазона 44
- В. В. Бондаренко, Г. А. Кыштымов.** Применение вейвлет-преобразований для измерения локальных эффективных поверхностей рассеяния сферы в сверхширокой полосе частот 48
- И. Н. Малышев, С. М. Никулин, В. Н. Уткин.** Определение параметров схемных моделей резистивных СВЧ-структур 51
- Н. Ю. Новиков, А. В. Клеопин.** Исследование методов измерения параметров джиттера с использованием математического моделирования имитатора сигналов и цифрового осциллографа 55
- Р. Д. Тихонов, А. В. Козлов, С. А. Половинов.** Разбаланс потенциалов двухколлекторного латерального биполярного магнитотранзистора 57

ИЗМЕРЕНИЯ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

- Г. А. Федоров, С. А. Терещенко.** Расширенные троичные последовательности и двумерные кодирующие коллиматоры на их основе 62
- В. М. Кириллов.** Поларное комплексирование методов обнаружения источников излучений 68